

PCT/JP03/15577

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

07.01.04

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年 1月31日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-023399

[ST. 10/C]:

[IP2003-023399]

出 願 人
Applicant(s):

鐘淵化学工業株式会社

REC'D 19 FEB 2004

WIPO PCT

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 2月 6日





【書類名】

特許願

【整理番号】

OSK-5002

【提出日】

平成15年 1月31日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

B32B 27/34

【発明者】

【住所又は居所】

滋賀県大津市下阪本1-8-1

【氏名】

西中賢

【発明者】

【住所又は居所】

大津市仰木の里4-7-15

【氏名】

伊藤卓

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府摂津市鳥飼西5-5-32

【氏名】

村上睦明

【特許出願人】

【識別番号】

000000941

【氏名又は名称】

鐘淵化学工業株式会社

【代表者】

武田正利

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

005027

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

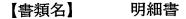
明細書 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要



【発明の名称】 積層体およびプリント配線板の製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも、熱可塑性ポリイミド樹脂層とその表面に金属層を設けた積層体の製造方法であって、該熱可塑性ポリイミド樹脂層表面にイオンガンによる表面処理を施した後、該イオンガン処理面に金属層を形成することを特徴とする積層体の製造方法。

【請求項2】 前記イオンガンによる表面処理が、アルゴンイオンによる処理であることを特徴とする請求項1記載の積層体の製造方法。

【請求項3】 前記金属層の形成方法が、スパッタリング法、真空蒸着法、イオンプレーティング法または化学蒸着法のいずれか、あるいはこれらを組み合わせた方法であることを特徴とする請求項1または2に記載の積層体の製造方法

【請求項4】 前記金属層が、チタンまたはその合金、クロムまたはその合金、ニッケルまたはその合金、あるいは金またはその合金からなる第1金属層と該第1金属層上に形成する銅またはその合金からなる第2金属層からなることを特徴とする請求項 $1\sim3$ のいずれかに記載の積層体の製造方法。

【請求項5】 前記熱可塑性ポリイミド樹脂層が下記一般式(1)で表されるポリアミド酸を脱水閉環して得られる熱可塑性ポリイミド樹脂を含有することを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の積層体の製造方法。

【化1】

一般式(1)

(式中、Aは4価の有機基、Xは2価の有機基を示す)、

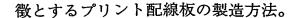
ただし、一般式(1)中のAは下記式群(1)から選択されたものであり、一般式(1)中のXは下記式群(2)から選択されたものである。





【請求項6】 非熱可塑性ポリイミドフィルムの少なくとも片方の面に熱可塑性ポリイミド樹脂層を設け、該熱可塑性ポリイミド樹脂層の少なくとも一方の表面にイオンガンによる表面処理を施した後、該イオンガン処理面に金属層を形成することを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の積層体の製造方法。

【請求項7】 前記非熱可塑性ポリイミドフィルムの少なくとも一方の面上に 形成された熱可塑性ポリイミド層の厚みが 10μ m以下であり、かつ非熱可塑性 ポリイミド層の厚さよりも薄いことを特徴とする請求項6記載の積層体の製造方法。 【請求項8】 請求項 $1\sim7$ の方法で製造した積層体を用いることを特



【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、電気・電子機器等に広く使用される、平滑な平面を有する高分子フィルム上に銅の金属層を形成した積層体を用いてなるプリント配線板の製造法に関係する。さらに詳しくはビアホール形成工程、デスミヤ工程など、通常のプリント配線板の製造プロセスが適用可能であり、さらに接着性、環境安定性に優れた高密度フレキシブルプリント配線板、フレキシブルプリント配線板を積層した多層フレキシブルプリント配線板、フレキシブルプリント配線板を積層したの層でであり、アレキシブルプリント配線板を積層したリジッド・フレックス配線板、ビルドアップ配線板、TAB(Tape Automated Bonding)用テープ、プリント配線板上に直接半導体素子を実装したCOF(Chip On Film)基板、MCM(Multi Chip Module)基板、等の製造方法に関する。

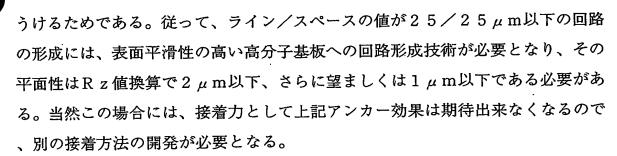
[0002]

【従来の技術】

表面に回路を形成したプリント配線板が、電子部品や半導体素子等を実装するために広く用いられ、近年の電子機器の小型化、高機能化の要求に伴い、その様なプリント配線板には、回路の高密度化や薄型化が強く望まれている。特にライン/スペースの間隔が $25 \mu m/25 \mu m$ 以下であるような微細回路形成方法の確立はプリント配線板分野の重要な課題である。

[0003]

通常プリント配線板においては、基板となる高分子フィルムと回路との間の接着はアンカー効果と呼ばれる表面の凹凸によって達成されている。そのため一般にフィルム表面を粗化する工程が設けられ、通常その表面にはRz 値換算で $3\sim 5\mu$ m程度の凹凸がつけられる。この様な基板表面の凹凸は形成される回路のライン/スペースの値が $30/30\mu$ m以上である場合には問題とならないが、 $30/30\mu$ m以下、特に $25/25\mu$ m以下の線幅の回路形成には重大な問題となる。その理由はこの様な高密度の細線である回路線が基盤表面の凹凸の影響を



[0004]

一方、回路基板にはより高密度の微細配線が求められると同時に、高温高湿などのより厳しい環境下での安定性が求められるようになってきており、特に高分子フィルムと回路配線の接着性についても高温・高湿の環境に耐えることが要求されている。

[0005]

さらに、両面プリント配線板や多層プリント配線板のような場合には、層間の 回路を導通させるビアホールの形成が不可欠である。そのため、その様なプリン ト配線板は通常、レーザーによるビアホール形成工程、デスミヤ工程、触媒付与 工程、無電解メッキ銅を施す工程、等を経て回路形成がおこなわれる。

[0006]

さらに、回路形成はエッチングによるいわゆるサブトラクティブ法により行われる場合や、レジスト膜を形成する工程、無電解メッキ膜が露出している部分への電解銅メッキ工程、レジスト被膜の除去工程、余分な無電解銅メッキ皮膜のエッチング工程から成る、いわゆるセミアディティブ法により製造される場合もある。したがって、配線回路と高分子フィルム間の接着性はこれらのプロセスに耐えるものである必要がある事は言うまでもない。

[0007]

ポリイミドフィルムと回路配線との接着性改善についてはこれまでも種々の検討が試みられている。例えば、ポリイミドフィルムにチタン系の有機化合物を添加することにより接着性を改善する技術、あるいは、Sn、Cu、Zn、Fe、Co、MnまたはPdからなる金属塩によってコートされた表面接着力の改善されたポリイミドなどが開示されている。また、ポリアミド酸固化フィルムに耐熱性表面処理剤を塗布した後イミド化したポリイミドフィルムをメタライズする方

法が開示されている。さらに、ポリイミドフィルムの表面にチタン元素を存在させる手法が開示されている。また、本発明者らによって熱可塑性ポリイミド表面に乾式鍍金法により導体層を形成しそれを加圧および熱処理して融着せしめポリイミドと接着層との密着強度を強化する手法が開示されている。 また、金属箔の接着性向上の取り組みとしては金属箔と熱可塑性ポリイミドを接着させる方法が開示されている。

これらのポリイミドフィルム表面に蒸着、等の物理的方法で形成した金属層は、 通常のポリイミドフィルム表面に形成した金属層に比較して優れた接着強度を有 しているが、これらの発明の方法で作製されたポリイミドフィルム/金属間の接 着はレーザーによるビアホール形成工程とデスミヤ工程によって剥離してしまう 場合がある。

[0008]

【特許文献1】

特許第1,948,445号(米国特許第4,742,099号)

[0009]

【特許文献2】

特開平6-73209号公報(米国特許第5,227,224号)

[0010]

【特許文献3】

米国特許第5, 130, 192号

[0011]

【特許文献4】

特開平11-71474

[0012]

【特許文献5】

特開2002-113812

[0013]

【特許文献6】

特開平08-230103



【発明が解決しようとする課題】

本発明は、上記問題点を改善するために成されたもので、その目的とするところは、(1)表面平滑性に優れたポリイミドフィルム上に強固に接着された微細な回路配線を形成出来る事、(2)レーザーによるビアホール形成工程、デスミヤ工程から最終的な回路形成に至るプリント配線板の製造プロセスに耐える接着を実現する事、(3)常態および高温・高湿下での接着安定性に優れたプリント配線板を提供する事、にある。

[0015]

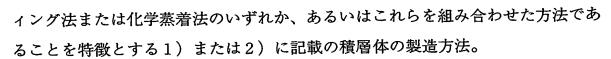
本発明者らは、上記した問題点を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、通常行われるプラズマ処理のような表面処理に変わって、イオンガン処理を施したものが、プレッシャークッカー後の金属層の密着力が特異的に高いことを見出し、本発明に至った。本発明の積層体の製造方法を用いる事により、高密度で耐環境安定性に優れた積層体、フレキシブルプリント配線板、フレキシブルプリント配線板を積層した多層フレキシブルプリント配線板、フレキシブルプリント配線板と硬質プリント配線板を積層したリジッド・フレックス配線板、ビルドアップ配線板、TAB用テープ、プリント配線板上に直接半導体素子を実装したCOF基板、MCM基板、等を製造できる。

[0016]

【課題を解決するための手段】

本発明は以下の構成からなる製造方法を提供するものであり、これにより上記目的が達成される。

- 1) 少なくとも、熱可塑性ポリイミド樹脂層とその表面に金属層を設けた積層体の製造方法であって、該熱可塑性ポリイミド樹脂層表面にイオンガンによる表面処理を施した後、該イオンガン処理面に金属層を形成することを特徴とする積層体の製造方法。
- 2) 前記イオンガンによる表面処理が、アルゴンイオンによる処理であることを特徴とする1) 記載の積層体の製造方法。
- 3) 前記金属層の形成方法が、スパッタリング法、真空蒸着法、イオンプレーテ



- 4) 前記金属層が、チタンまたはその合金、クロムまたはその合金、ニッケルま たはその合金、あるいは金またはその合金からなる第1金属層と該第1金属層上 に形成する銅またはその合金からなる第2金属層からなることを特徴とする1) ~3) のいずれかに記載の積層体の製造方法。
- 5) 前記熱可塑性ポリイミド樹脂層が下記一般式(1) で表されるポリアミド酸 を脱水閉環して得られる熱可塑性ポリイミド樹脂を含有することを特徴とする1)~4)のいずれかに記載の積層体の製造方法。

[0017]

【化4】

· 般式 (1)

(式中、Aは4価の有機基、Xは2価の有機基を示す)、

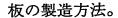
ただし、一般式(1)中のAは下記式群(1)から選択されたものであり、一般 式(1)中のXは下記式群(2)から選択されたものである。

[0018]

【化5】



- 6) 非熱可塑性ポリイミドフィルムの少なくとも片方の面に熱可塑性ポリイミド 樹脂層を設け、該熱可塑性ポリイミド樹脂層の少なくとも一方の表面にイオンガンによる表面処理を施した後、該イオンガン処理面に金属層を形成することを特 徴とする1)~5) のいずれかに記載の積層体の製造方法。
- 7) 前記非熱可塑性ポリイミドフィルムの少なくとも一方の面上に形成された熱可塑性ポリイミド層の厚みが10μm以下であり、かつ非熱可塑性ポリイミド層の厚さよりも薄いことを特徴とする6)記載の積層体の製造方法。
- 8) 1) ~7) の方法で製造した積層体を用いることを特徴とするプリント配線



[0020]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を具体的に説明する。

まず、本発明に係る積層体に用い得る熱可塑性ポリイミドについて説明する。ここで言う熱可塑性ポリイミドとしては下記一般式 (1)

[0021]

【化7】

一般式 (1)

(式中、Aは4価の有機基、Xは2価の有機基を示す)、で表されるポリアミド酸を脱水閉環して得られる熱可塑性ポリイミドが好ましく、一般式(1)中のAが式群(1)に示す4価の有機基から選択される基であることが好ましく、同一または異なっていてもよい。

[0022]



また、前記一般式(1)中のXは式群(2)

[0023]

出証特2004-3007356



に示す有機群から選択される基であることが好ましく同一または異なっていても よい。

本発明に用いられる熱可塑性ポリイミドは、その前駆体であるポリアミド酸から製造することができる。ポリアミド酸は、通常、芳香族酸二無水物の少なくとも1種とジアミンの少なくとも1種を、実質的等モル量を有機溶媒中に溶解させて、得られたポリアミド酸有機溶媒溶液を、制御された温度条件下で、上記酸二無水物とジアミンの重合が完了するまで攪拌することによって製造される。また、ポリイミドはポリアミド酸をイミド化して得られるが、イミド化には、熱キュア

法及びケミカルキュア法のいずれかを用いる。熱キュア法は、脱水閉環剤等を作用させずに加熱だけでイミド化反応を進行させる方法である。また、ケミカルキュア法は、ポリアミド酸有機溶媒溶液に、無水酢酸等の酸無水物に代表される化学的転化剤(脱水剤)と、イソキノリン、 β -ピコリン、ピリジン等の第三級アミン類等に代表される触媒とを作用させる方法である。無論、ケミカルキュア法に熱キュア法を併用してもよく、イミド化の反応条件は、ポリアミド酸の種類、熱キュア法及び/またはケミカルキュア法の選択等により変動し得る。

ポリアミド酸を合成するための好ましい溶媒は、アミド系溶媒すなわちN, N-ジメチルフォルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N-メチルー2-ピロリドンなどであり、N, N-ジメチルフォルムアミドが特に好ましく用いられる。

[0024]

これらの熱可塑性ポリイミドを得るために上記群(1)に挙げた酸二無水物残基を与える酸二無水物やその他の使用可能な酸二無水物として、ピロメリット酸二無水物、ビス(2,3ージカルボキシフェニル)メタン二無水物、ビス(3,4ージカルボキシフェニル)メタン二無水物、1,1ービス(2,3ージカルボキシフェニル)エタン二無水物、1,1ービス(3,4ージカルボキシフェニル)エタン二無水物、1,2ービス(3,4ージカルボキシフェニル)エタン二無水物、1,2ービス(3,4ージカルボキシフェニル)プロパン二無水物、1,3ービス(3,4ージカルボキシフェニル)プロパン二無水物、1,2,5,6ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、2,3,6,7ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、2,3,6,7ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、2,3,6,7ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、0,10ーペリレンテトラカルボン酸二無水物、0ーフェニレンジフタル酸無水物等の芳香族テトラカルボン酸二無水物を例示できる。

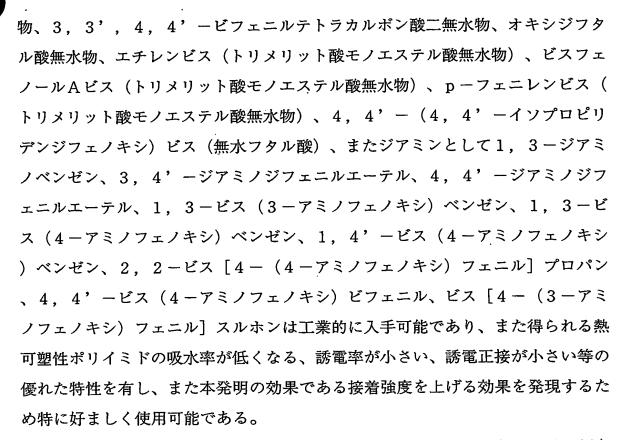
[0025]

また、同じくこれらの熱可塑性ポリイミドを得るために、上記群(2)に挙げたジアミン残基を与えるジアミンやその他の使用可能なジアミンとして、1, 2 ージアミノベンゼン、3, 3 ージクロロベンジジン、3, 3 ージメトキシベンジジン、1, 5 ージアミノナフタレン、4, 4 ージアミノジフェニルジエチ

ルシラン、4,4'ージアミノジフェニルシラン、4,4'ージアミノジフェニ ルエチルホスフィンオキシド、4, 4'ージアミノジフェニルNーメチルアミン 、4,4'ージアミノジフェニル N ーフェニルアミン、4,4'ージアミノベン ズアニリド、3, 4'ージアミノベンズアニリド、3, 3'ージアミノベンズア ニリド、4,4'ージアミノベンゾフェノン、3,4'ージアミノベンゾフェノ ン、3,3'ージアミノベンゾフェノン、ビス[4-(3-アミノフェノキシ) フェニル] メタン、ビス [4-(4-アミノフェニキシ) フェニル] メタン、1 , 1ービス [4ー(3ーアミノフェノキシ)フェニル]エタン、1,1ービス [$4 - (4 - r \le 1) = 1 + 2 = 1$ ミノフェノキシ) フェニル] エタン、1,2-ビス[4-(4-アミノフェノキ シ) フェニル] エタン、2, 2-ビス [4-(3-アミノフェノキシ) フェニル] ブタン、ビス [4-(3-アミノフェノキシ) フェニル] ケトン、ビス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] ケトン、ビス [4-(3-アミノフェノキ シ) フェニル] スルフィド、ビス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] ス ルフィド、ビス [4-(3-アミノフェノキシ) フェニル] エーテル、ビス [4 - (4ーアミノフェノキシ)フェニル]エーテル、4,4'ービス[4ー(4ー Tミノー α , α -ジメチルベンジル) フェノキシ] ベンゾフェノン、4, 4' -ビス [4-(4-r)] (4-r) (4-スルホン、ビス [4-4-(4-アミノフェノキシ) フェノキシ フェニル] スルホン、1, 4-ビス [4-(4-アミノフェノキシ) $-\alpha$, $\alpha-$ ジメチルベ ンジル] ベンゼン、1, 3ービス [4ー(4ーアミノフェノキシ)ーα, αージ メチルベンジル]ベンゼン、4,4'ージアミノジフェニルエチルホスフィンオ キシド及びそれらの類似物を例示できる。

[0026]

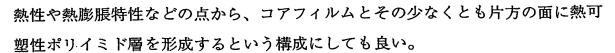
本発明の熱可塑性ポリイミドを得る為のこれら酸二無水物とジアミンの組み合わせの中で、群(1)に挙げた酸二無水物残基を与える酸二無水物から選ばれた少なくとも一種の酸二無水物と、群(2)に挙げたジアミン残基を与えるジアミンから選ばれた少なくとも一種のジアミンの組み合わせが好ましく、またその中でも酸二無水物として2,3,3°,4°ービフェニルテトラカルボン酸二無水



本発明により好ましい、酸無水物成分とジアミン成分の組合わせとしては、例えばビスフェノールAビス(トリメリット酸モノエステル酸無水物)と 2, 2 ービス [4-(4-r)] フェニル [4-(4-r)] フェニル [4-(4-r)] フェニル [4-(4-r)] フェニル [4-(4-r)] フェニルテトラカルボン酸二無水物、エチレンビス(トリメリット酸モノエステル酸無水物)と 2, 2 ービス [4-(4-r)] フェノキシ)フェニル [4-(4-r)] プロパンの組合わせ、[4-(4-r)] フェニレンビス(トリメリット酸モノエステル酸無水物)と 4, 4' ージアミノジフェニルエーテルの組合わせ、 4, 4' ー(4, 4' ーイソプロピリデンジフェノキシ)ビス(無水フタル酸)と 1, 3 ービス [4-(4-r)] スクリエノキシ)ベンゼンの組合わせなどが例示される。

上記の方法で得られる熱可塑性ポリイミド樹脂により、熱可塑性ポリイミド樹脂層を得ることができるが、熱可塑性ポリイミド樹脂層とは、公知の方法で無機あるいは有機物のフィラー、有機リン化合物等の可塑剤や酸化防止剤を添加する形態も含み、エポキシ樹脂やシアナート樹脂、フェノール樹脂などの熱硬化性樹脂と混合する形態も含むものである。

また、熱可塑性ポリイミド樹脂層の単層フィルムとしてもよいが、回路基板の耐



[0027]

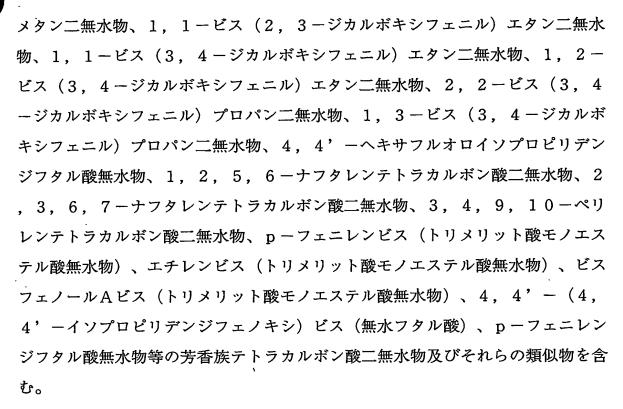
ここで使用される非熱可塑性ポリイミドフィルムは公知の方法で製造することができる。即ちポリアミド酸を支持体に流延、塗布し、化学的にあるいは熱的にイミド化することで得られる。好ましくは化学的にイミド化することがフィルムの靭性、破断強度、及び生産性の観点から好ましい。

[0028]

本発明に用いられる非熱可塑性ポリイミドの前駆体であるポリアミド酸は、基本的には、公知のあらゆるポリアミド酸を適用することができる。本発明に用いられるポリアミド酸は、通常、芳香族酸二無水物の少なくとも1種とジアミンの少なくとも1種を、実質的等モル量を有機溶媒中に溶解させて、得られたポリアミド酸有機溶媒溶液を、制御された温度条件下で、上記酸二無水物とジアミンの重合が完了するまで攪拌することによって製造される。また、ポリイミドはポリアミド酸をイミド化して得られるが、イミド化には、熱キュア法及びケミカルキュア法のいずれかを用いる。熱キュア法は、脱水閉環剤等を作用させずに加熱だけでイミド化反応を進行させる方法である。また、ケミカルキュア法は、ポリアミド酸有機溶媒溶液に、無水酢酸等の酸無水物に代表される化学的転化剤(脱水剤)と、イソキノリン、βーピコリン、ピリジン等の第三級アミン類等に代表される触媒とを作用させる方法である。無論、ケミカルキュア法に熱キュア法を併用してもよく、イミド化の反応条件は、ポリアミド酸の種類、フィルムの厚さ、熱キュア法及び/またはケミカルキュア法の選択等により変動し得る。

[0029]

本発明になる非熱可塑性ポリイミドに合成のための適当な酸二無水物は、ピロメリット酸二無水物、3,3',4,4'ーベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、ビス(3,4ージカルボキシフェニル)スルホン二無水物、2,2',3,3'ービフェニルテトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4'ービフェニルテトラカルボン酸二無水物、ボキシジフタル酸二無水物、ビス(2,3ージカルボキシフェニル)メタン二無水物、ビス(3,4ージカルボキシフェニル)



[0030]

本発明に係る非熱可塑性ポリイミド合成に用いられる酸二無水物において、ピロメリット酸二無水物、オキシジフタル酸二無水物、3,3',4,4'ーベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4'ービフェニルテトラカルボン酸二無水物、pーフェニレンビス(トリメリット酸モノエステル酸無水物)が好ましく、これらを単独または、任意の割合の混合物が好ましく用いられる。

[0031]

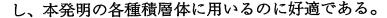
ジフェニルエチルホスフィンオキシド、4, 4' -ジアミノジフェニルN-メチ ルアミン、4, 4' ージアミノジフェニルNーフェニルアミン、4, 4' ージア ミノジフェニルエーテル、3,4'ージアミノジフェニルエーテル、3,3'ー ジアミノジフェニルエーテル、4,4'ージアミノジフェニルチオエーテル、3 , 4'ージアミノジフェニルチオエーテル、3, 3'ージアミノジフェニルチオ エーテル、3, 3'ージアミノジフェニルメタン、3, 4'ージアミノジフェニ ルメタン、4.4'ージアミノジフェニルメタン、4,4'ージアミノジフェニ ルスルフォン、3, 4'ージアミノジフェニルスルフォン、3, 3'ージアミノ ジフェニルスルフォン、4, 4'ージアミノベンズアニリド、3, 4'ージアミ ノベンズアニリド、3, 3'ージアミノベンズアニリド、4, 4'ージアミノベ ンゾフェノン、3,4'ージアミノベンゾフェノン、3,3'ージアミノベンゾ フェノン、ビス[4-(3-アミノフェノキシ)フェニル]メタン、ビス[4-(4-アミノフェニキシ) フェニル] メタン、1, 1-ビス [4-(3-アミノフェノキシ)フェニル]エタン、1,1ービス[4ー(4ーアミノフェノキシ) フェニル] エタン、1, 2-ビス [4-(3-アミノフェノキシ) フェニル] エ タン、1, 2-ビス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] エタン、<math>2, 2ービス「4-(3-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン、2,2-ビス[4 - (4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン、2,2-ビス[4-(3-ア ミノフェノキシ)フェニル] ブタン、2,2-ビス[3-(3-アミノフェノキ シ) フェニル] -1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] -1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘ キサフルオロプロパン、1,3ービス(3ーアミノフェノキシ)ベンゼン、1, 4-ビス (3-アミノフェノキシ) ベンゼン、1, 4' ービス (4-アミノフェ ノキシ)ベンゼン、4,4'ービス(4ーアミノフェノキシ)ビフェニル、4, 4'-ビス(3-アミノフェノキシ)ビフェニル、ビス[4-(3-アミノフェ ノキシ)フェニル]ケトン、ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ケ トン、ビス「4ー(3ーアミノフェノキシ)フェニル]スルフィド、ビス[4ー (4-アミノフェノキシ) フェニル] スルフィド、ビス [4-(3-アミノフェ ノキシ)フェニル] スルホン、ビス [4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]

[0032]

本発明の非熱可塑性ポリイミドフィルムに用いられるこれらジアミンにおいて、4, 4, -ジアミノジフェニルエーテル、4, 4, -ジアミノベンズアニリド及びp-フェニレンジアミン、またはこれらの混合物は特に好ましく用いる事ができる。

[0033]

本発明に好ましい酸二無水物とジアミン類の組み合わせは、ピロメリット酸二無水物と4,4'ージアミノジフェニルエーテルの組み合わせ、ピロメリット酸二無水物と4,4'ージアミノジフェニルエーテル及びpーフェニレンジアミンの組み合わせ、ピロメリット酸二無水物、pーフェニレンビス(トリメリット酸モノエステル酸無水物)と4,4'ージアミノジフェニルエーテル及びpーフェニレンジアミンの組み合わせ、ピロメリット酸二無水物、pーフェニレンビス(トリメリット酸モノエステル酸無水物)、3,3',4,4'ービフェニルテトラカルボン酸二無水物と4,4'ージアミノジフェニルエーテル及びpーフェニレンジアミンの組合わせである。これらのモノマーを組み合わせて合成した非熱可塑性ポリイミドは適度な弾性率、寸法安定性、低吸水率等の優れた特性を発現

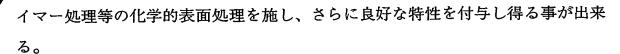


[0034]

ポリアミド酸を合成するための好ましい溶媒は、アミド系溶媒すなわちN, Nージメチルフォルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、Nーメチルー2ーピロリドンなどであり、N, Nージメチルフォルムアミドが特に好ましく用いられる。

また、イミド化をケミカルキュア法により行なう場合、本発明に係るポリアミド 酸組成物に添加する化学的転化剤は、例えば脂肪族酸無水物、芳香族酸無水物、 N. N' - ジアルキルカルボジイミド、低級脂肪族ハロゲン化物、ハロゲン化低 級脂肪族ハロゲン化物、ハロゲン化低級脂肪酸無水物、アリールホスホン酸ジハ ロゲン化物、チオニルハロゲン化物またはそれら2種以上の混合物が挙げられる 。それらのうち、無水酢酸、無水プロピオン酸、無水ラク酸等の脂肪族無水物ま たはそれらの2種以上の混合物が、好ましく用い得る。これらの化学的転化剤は ポリアミド酸溶液中のポリアミド酸部位のモル数に対して1~10倍量、好まし くは1~7倍量、より好ましくは1~5倍量を添加するのが好ましい。また、イ ミド化を効果的に行うためには、化学的転化剤に触媒を同時に用いることが好ま しい。触媒としては脂肪族第三級アミン、芳香族第三級アミン、複素環式第三級 アミン等が用いられる。それらのうち複素環式第三級アミンから選択されるもの が特に好ましく用い得る。具体的にはキノリン、イソキノリン、βーピコリン、 ピリジン等が好ましく用いられる。これらの触媒は化学的転化剤のモル数に対し て1/20~10倍量、好ましくは1/15~5倍量、より好ましくは1/10 ~2倍量のモル数を添加する。これらの、化学的転化剤及び触媒は、量が少ない とイミド化が効果的に進行せず、逆に多すぎるとイミド化が早くなり取り扱いが 困難となる。

上記種々の公知の方法で得られる非熱可塑性ポリイミドフィルムは、公知の方法で無機あるいは有機物のフィラー、有機リン化合物等の可塑剤や酸化防止剤を添加してもよく、該非熱可塑性ポリイミドフィルムの少なくとも片方の面に熱可塑性ポリイミド層を形成することから、その接着性を向上するために、コロナ放電処理、プラズマ放電処理、イオンガン処理、等の公知の物理的表面処理や、プラ



[0035]

非熱可塑性ポリイミドフィルムの厚みは、 2μ m以上、 125μ m以下であることが好ましく、 5μ m以上、 75μ m以下であることがより好ましい。この範囲より薄いと積層体の剛性が不足するばかりでなく、フィルムの取り扱いが困難となり、さらにその表面への熱可塑性ポリイミド層の形成も困難となる。一方、フィルムが厚すぎると、プリント配線板を製造する際に、インピーダンス制御の点から回路幅を広くする必要があるので、プリント配線板の小型化、高密度化の要請に逆行する。

これらの非熱可塑性ポリイミドフィルムの表面に熱可塑性ポリイミド樹脂層を形成する方法は、代表的には非熱可塑性ポリイミドフィルムの片面または両面に、熱可塑性ポリイミドの前駆体であるポリアミド酸、例えば一般式(1)で示したようなポリアミド酸を流延または塗布した後、該ポリアミド酸を熱的方法または化学的方法でイミド化および乾燥してポリイミド積層体を得る方法である。また、熱可塑性ポリイミドが溶媒可溶性であればその溶液を非熱可塑性ポリイミド上に塗布後乾燥することによっても得る事ができる。あるいは、熱可塑性ポリイミドのシートを製造し、非熱可塑性ポリイミドフィルムに熱融着させる方法も適用できる。

[0036]

【化10】

一般式 (1)

非熱可塑性ポリイミドフィルムの少なくとも一方の面に熱可塑性ポリイミド層を形成する場合熱可塑性ポリイミド層の厚さは 10μ m以下、 0.01μ m以上である事が望ましく、 5μ m以下、 0.1μ m以上である事がより好ましい。熱可塑性ポリイミド層は薄過ぎると接着性の発現効果が弱くなり本発明の効果が期

待できなくなってしまう。一方、金属層との強固な接着性の観点からは熱可塑性 ポリイミドフィルムの厚さは厚いほど良いが、厚すぎると回路基板の耐熱性や熱 膨脹特性などの物性が熱可塑性ポリイミドの物性によって支配される事になる。 したがって、回路基板として優れた特性を持つ非熱可塑性ポリイミドフィルムの 物性を生かすためには熱可塑性ポリイミド層の厚さは非熱可塑性ポリイミドフィ ルムより薄い事が必要であり、好ましくは熱可塑性ポリイミド層の厚さは非熱可 塑性ポリイミド層の1/2以下であり、より好ましくは1/5以下である。 熱可塑性ポリイミド表面の10点平均粗さ(以下、Rzと言う)で2μm以下好 ましくは1μm以下であることが好ましい。表面が平滑であることはライン/ス ペース 2 5 / 2 5 μ m以下の高密度回路を形成するのに好適であり、エッチング 工程において樹脂表面の凹凸にエッチング残りが生じない点からも好適である。 RzはJIS B0601等の表面形状に関する規格に規定されており、その測 定には、JIS B0651の触針式表面粗さ計やB0652の光波干渉式表面 粗さ計を用いることができる。本発明では、光波干渉式表面粗さ計ZYGO社製 NewView5030システムを用いて高分子フィルムの10点平均粗さを測 定した。

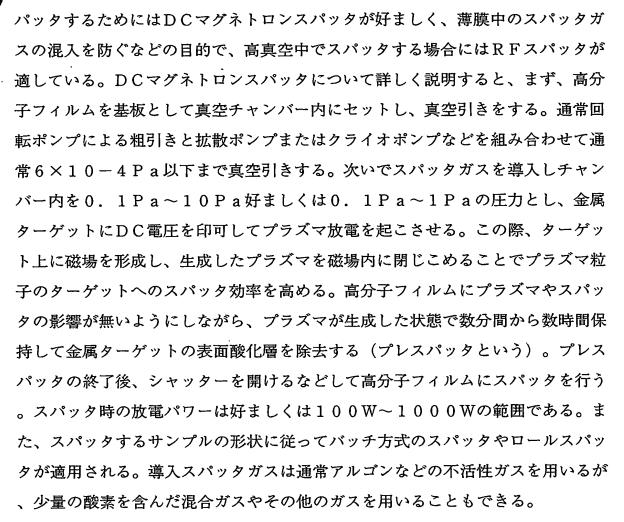
また、コアフィルムとして、金属箔や金属板あるいはガラスクロスに樹脂を含浸させた基板(例えばガラスエポキシ基板)を用いることも可能である。

[0037]

次に本発明にかかる、金属層について説明する。まず、金属層の形成方法としては真空蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法、CVD法、等の手法が適用し得る。特に、設備の簡便さ、生産性、得られる導体層と高分子フィルムの接着性などを総合的に判断するとスパッタリング法が好ましい。本発明において金属層のトータルの厚みは20 nm以上500 nm以下である事が好ましい。

[0038]

スパッタリングを用いる場合は公知の方法を適用できる。すなわちDCマグネトロンスパッタやRFスパッタあるいはそれらの方法に種々改善を加えたものがそれぞれの要求に応じて適宜適用し得る。ニッケルや銅などの導体を効率よくス



[0039]

また、金属層の密着性を向上するために、該金属層を2層構造とすることも可能である。下地金属としてはチタン、クロム、ニッケル、金あるいはこれらの合金が用いられ、特にニッケルあるいはニッケルとクロムの合金を用いる事は特に好ましい。

[0040]

この場合、ニッケルあるいはニッケルとクロムの合金による下地層の厚みは1 nm以上、50nm以下が好ましく、3nm以上20nm以下である事がより好ましい。これよりも薄いと接着性を向上する効果が不十分である場合がある。一方、銅層の厚みは10nm以上、1000nm以下である事が望ましく、20nm以上、500nm以下である事がより好ましく、30nm以上、300nm以下である事が最も好ましい。

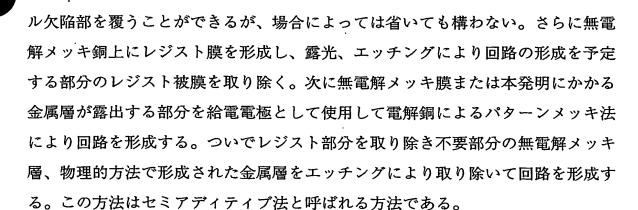
これらの金属厚みの合計は経済性とセミアディティブ工法により回路形成す場合の給電層除去のためのエッチング性の観点、およびスルーホールを有するプリント配線板をサプトラクティブ工法で30μm以下の幅の回路形成する場合のエッチング性の観点より1000nmよりも薄い事が好ましく、500nm以下である事はより好ましく、300nm以下である事が最も好ましい。500nm以上厚いと上記エッチング性が悪くなり、高密度回路パターンを形成するのに不適当である。

次に、熱可塑性ポリイミド層の表面を処理するイオンガン処理について説明する。イオンガンとは、プラズマ放電チャンバー内に導入したガスをイオン化し、2枚のグリッドすなわち正に帯電しビームをフォーカシングするスクリーングリッドと、負に印加されイオンビームを引き出すアクセラレーターグリッドによりイオンビームを基板に照射する。具体的なイオンガン装置としては、イオンテック社製フィラメントカソードイオン源(モデル名:3-1500-100FC)とイオン源電源(MPS3000)を使用できる。アルゴンを用いた場合の運転条件は、イオン化に必要な放電電圧は30~60V好ましくは35~40V、チャンバー内の圧力は1×10-3~1×10-1Pa好ましくは2×10-2~6×10-2Pa、ビーム電圧200~1000V好ましくは300~600V、加速電圧200~1000V好ましくは300~600V、加速電圧200~1000V好ましくは300~600V、元れらの処理の後高分子フィルムを大気などに触れさせると改質した表面が失活して処理効果が大幅に減少することがあるため、これらの処理を真空中で行い、そのまま真空中で連続してスパッタすることが好ましい。

次に、該積層体を用いたプリント配線板の製造方法について説明するが本発明の 製造方法はこれらに限定されるものではなく、その他の技術・プロセスを組み合 わせることも可能である。

[0041]

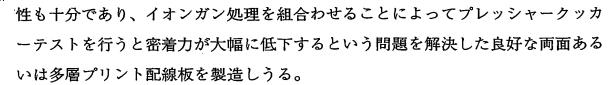
第一のプリント配線板の製造方法では、金属層表面に無電解メッキ銅を施す。 この無電解メッキは、パラジュウム触媒を用いる化学めっきあるいはパラジウム 、カーボン等を用いるダイレクトプレーティングを用いることができる。なお、 この無電解メッキの工程はプロセス耐性を付与するためおよび/またはピンホー



第二のプリント配線板の方法は以下のように行われる。まず上記と同様に、金属層の表面に無電解メッキ銅層を形成する。上記と同様に無電解メッキ工程は省くことも可能である。次に電解メッキ銅を施し、電解銅メッキ層表面にレジスト膜を形成し、露光工程、現像により回路の形成しない部分のレジスト膜を除去し、次にエッチングにより不要な金属層を取り除き回路を形成する。

また、本発明の積層体の製造方法を用いて両面に金属層を形成したプリント配線板、あるいは積層体を更に多層化した多層プリント配線板を製造することも本発明の範疇である。両面プリント配線板を製造する方法としては、例えば非熱可塑性ポリイミドフィルムの両面に熱可塑性ポリイミド層を設け、それぞれの表面をイオンガン処理した後、両面に例えばスパッタリングによって金属層を形成した積層体を用いる。また、多層プリント配線板を製造する方法としては、例えば非熱可塑性ポリイミドフィルムの両面に熱可塑性ポリイミド層を設けイオンガン処理した後、例えばスパッタリングによって金属層を形成した積層体を用いて両面プリント配線板を製造し、層間接着剤のシートを介して多層化する。あるいは非熱可塑性ポリイミドフィルムの片面に熱可塑性ポリイミド層/金属層を形成し、金属層を形成していない面に接着剤層を設けた(金属層/熱可塑性ポリイミド層/主ド層/金属層を形成していない面に接着剤層を設けた(金属層/熱可塑性ポリイミド層/非熱可塑性ポリイミドフィルム/接着剤層からなる積層体を製造し、回路層を積み重ねていく、いわゆるビルドアップ工法が適用できる。

これらの両面プリント配線板や多層プリント配線板においては層間接続のために スルーホールやヴィアホールを形成し、ホールクリーニングのためのデスミア処理、層間接続の為の無電解めっき処理が必須となるが、本発明の積層体を用いる ことによって、デスミア液や無電解銅めっき液(通常強アルカリ性)に対する耐



[0042]

【実施例】

以下に実施例を挙げて、本発明の効果を具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではなく、当業者は本発明の範囲を逸脱することなく、種々の変更、修正、及び改変を行い得る。なお、実施例中の種々のポリイミドフィルムの作製、金属層の作製、測定、評価法は以下の方法で行った。

[0043]

(実施例1)

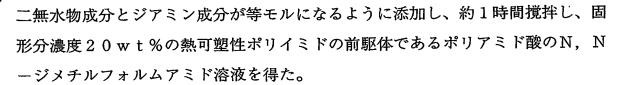
(非熱可塑性ポリイミドフィルムの作製)

ピロメリット酸二無水物/p-フェニレンビス(トリメリット酸モノエステル酸無水物)/p-フェニレンジアミン/4, 4'-ジアミノジフェニルエーテルをモル比で1/1/1/1の割合で合成したポリアミド酸の1.7 w t %のN, N-ジメチルアセトアミド溶液 9.0 g に無水酢酸 1.7 g とイソキノリン 2 g からなる転化剤を混合、攪拌し、遠心分離による脱泡の後、アルミ箔上に厚さ 3.0.0 μ m で流延塗布した。攪拌から脱泡までは 0 ∞ に冷却しながら行った。このアルミ箔とポリアミド酸溶液の積層体を 1.1.0 ∞ 4 ∞ 付間加熱し、自己支持性を有するゲルフィルムを得た。このゲルフィルムの残揮発分含量は 3.0 w t %であり、イミド化率は 9.0 %であった。このゲルフィルムをアルミ箔から剥がし、フレームに固定した。このゲルフィルムを 3.0.0 ∞ 、3.0.0 ∞

[0044]

(熱可塑性ポリイミド前駆体の作製法)

ジアミン成分として2, 2'ービス [4-(4-アミノフェノキシ)フェニル] プロパンをN, Nージメチルフォルムアミドに均一に溶解し、撹拌しながら酸二無水物成分として3, 3', 4, 4'ービフェニルテトラカルボン酸二無水物とエチレンビス (トリメリット酸モノエステル酸無水物)のモル比4:1でかつ酸



[0045]

(積層ポリイミドフィルムの製造)

前記非熱可塑性ポリイミドフィルムをコアフィルムとして用い、両面に熱可塑性ポリイミドの前駆体であるポリアミド酸のN, Nージメチルフォルムアミド溶液をグラビヤコーターを用いて塗布した。塗布後、加熱処理により溶媒乾燥、およびポリアミド酸のイミド化を行い、最終加熱温度390℃で非熱可塑性ポリイミド層と熱可塑性ポリイミド層からなる積層ポリイミドフィルムを製造した。光波干渉式表面粗さ計ZYGO社製NewView5030システムを用いて、得られた積層ポリイミドフィルムの、熱可塑性ポリイミド層の表面の10点平均粗さを測定したところ0.1μmであった。

[0046]

(金属層の形成)

前記方法で製造した積層ポリイミドフィルムの片方の面に、昭和真空社製スパッタリング装置NSP-6を用い、まずイオンテック社製フィラメントカソードイオン源(モデル名:3-1500-100FC)とイオン源電源(MPS3000)を用い、アルゴンガス、ビーム電圧400V、加速電圧500V、ビーム電流20mAの条件で20分間イオンガン処理した。その後連続してニッケル6nm(スパッタ圧0.2Pa、DC出力200W、スパッタ時間1分間)、銅200nm(スパッタ圧0.2Pa、DC出力200W、スパッタ時間24分間)をスパッタリングして積層体を製造した。ここで前記スパッタリング装置NSP-6は該イオンガン処理装置を真空チャンバー内に有しており、イオンガン処理とスパッタリング処理を連続して行うことができる構造となっている。また、本装置はチャンバー内で基板11枚が自公転しながらイオンガン処理やスパッタリング処理される時間は、全体の処理時間の5~7%の時間となる。また、金属層上に耐熱性と再剥離性を持つ保護フィルム(東洋インキ社製:リオエルムLE952-T1)をラミ



[0047]

(接着層の合成)

窒素雰囲気下で、N, Nージメチルホルムアミドに1当量のビス {4-(3-アミノフェノキシ) フェニル} スルホンを溶解した。溶液を冷却しつつ撹拌し、1 当量の4、4'-(4、4'-イソプロピリデンジフェノキシ) ビス (無水フタル酸) を溶解、重合し固形分濃度30重量%のポリアミド酸重合体溶液を得た。このポリアミド酸溶液を200℃、180分、665 Paの減圧下で加熱し、固形の熱可塑性ポリイミド樹脂を得た。上記で得たポリイミド樹脂とノボラック型のエポキシ樹脂(エピコート1032 H60:油化シェル社製)、および4,4'-ジアミノジフェニルスルフォンを重量比が70/30/9になるように混合し、ジオキソランに固形分濃度が20重量%になるように溶解して接着剤溶液を得た。得られた接着剤溶液を上記手法で得た積層体の金属層を形成していない面に乾燥後の厚みが12.5μmになるように塗布し、170℃で2分間乾燥して接着層を形成し耐熱性保護フィルム/金属層/熱可塑性ポリイミド樹脂層/ポリイミドフィルム(詳細な説明、クレームでは、これは積層体と行っているので、熱可塑性ポリイミド樹脂層/ポリイミドフィルムのように定義どおりにする方がいいです。)/接着剤層からなる積層体を得た。

[0048]

(積層工程)

銅箔12μmのガラスエポキシ銅張積層板に、上記で得た積層体を真空プレスにより温度200℃、熱板圧力3MPa、プレス時間2時間、真空条件1KPaの条件で内層回路板に積層、硬化し耐熱性保護フィルム/金属層/ポリイミドフィルム層/接着剤層/ガラスエポキシ銅張積層板からなる積層体を得た。

[0049]

(穴開け・デスミヤ・化学銅めっき工程)

積層体表面の耐熱性保護フィルムを剥離した後、積層体の耐デスミア液性、耐無 電解銅めっき液性を評価する為に積層体を表1の条件の各工程を通した。

[0050]



【表1】

処理順序	処理薬液処方	条件	
1	スウェリング セキュリカ ントP(※)	500m 1 / 1	
-	水酸化ナトリウム	3g/1	60℃5分
	(水洗)	<u></u>	
2	コンセントレートコンパクトCP(※)	550m 1 / 1	009057
l ⁻	水酸化ナトリウム	40g/l	80℃5分
	(水洗)		
3	リタ、クションソリューションセキュリカ、ントP500(※)	70m l / l	40℃5分
	硫酸	50m l / l	40 (39)
	(水洗)		
4	クリーナーセキュリカ ント902 (※)	40m l / l	
	クリーナーアティティフ 902 (※)	3m l 🖊 l	.60℃5分
	水酸化ナトリウム	20g∕1	
	(水洗)		
5	プ゚リディップネオガントB(※)	20m l / l	室温1分
	硫酸	lm l / l	32,000 2 JJ
6	アクチへ ・ターネオカ ント834コンク (※)	40m 1 / 1	
ł	水酸化ナトリウム	4g/l	40℃5分
	ホウ酸	5g/l	l
	(水洗)		
7	リテ・ューサーネオカ ント (※)	1g/1	室温2分
	水酸化ナトリウム	5g/l	
	(水洗)	90m 1 / 1	
8	へ、・シックソリュ・ションフ。リントカ、ントMSK-DK(※)	80m 1 / 1	ł
Í	カッパ゜-ソリューションフ゜リントカ゛ントMSK (※) スタヒ゛ライザ゛-フ゜リントカ゛ントMSK-DK (※)	40m l / l 3m l / l	【35℃15分)
1	リデューサー銅(※)	14m l / l	{
	(水洗)	141111/1	L
1	1 (3/00)	l	

(※) アトッテクジャパン株式会社製

(電気銅めっき工程)

硫酸銅めっき浴(ハイスロー浴)を用い、電流密度 2 A / d m 2 で 4 0 分間電気 めっきし、銅厚みを 1 8 μ m とした。尚、めっき浴の添加剤として奥野製薬社製 トップルチナメークアップ(1 0 m 1 / 1)及びトップルチナ 8 1 - H L (2 . 5 m 1 / 1)を用いた。

[0051]

(常熊での接着強度の測定)

得られた銅/ポリイミドフィルム/接着剤/ガラスエポキシ銅張積層板からなる 積層体の表面銅をパターン幅3mmにエッチングし、IPC—TM-650-m ethod. 2.4.9に従い、剥離角度90度、剥離速度50mm/minで 測定した。

[0052]



前記パターン幅3mmにエッチングした銅/ポリイミドフィルム/接着剤/ガラスエポキシ銅張積層板を121℃、100%RH、の条件で96時間暴露した後、IPC—TM-650-method.2.4.9に従い、剥離角度90度、剥離速度50mm/minで測定した。

[0053]

(微細回路の形成)

金属層/熱可塑性ポリイミド層/非熱可塑性ポリイミドフィルム/接着剤層/ガラスエポキシ銅張積層板からなる積層体を用い、セミアディティブ法を用いてL/S= $15/15\mu$ mの回路を形成した。金属層/熱可塑性ポリイミド層界面が平滑であり(Rz=0. 1μ m)エッチング残りが発生せず良好な回路を形成出来た。

[0054]

(比較例1)

金属層の形成において、得られた積層ポリイミドフィルムに、酸素プラズマ処理 する以外は比較例1と同様の方法で積層体を製造し、常態、及びプレッシャーク ッカー後の接着強度を測定した。

[0055]

(比較例2)

金属層の形成において、酸素プラズマ処理に変わって、アルゴンプラズマ処理を する以外は比較例 2 と同様の方法で積層体を製造し、常態、及びプレッシャーク ッカー後の接着強度を測定した。

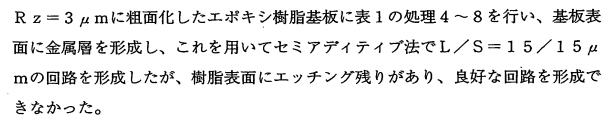
[0056]

(比較例3)

非熱可塑性ポリイミドフィルムに熱可塑性ポリイミド層を形成しないこと以外は 実施例1と同様の方法で積層体を製造したところ、デスミア工程で金属層にクラックが入って剥れてしまい積層体が製造できなかった。

[0057]

(比較例4)



実施例1、及び比較例1~4の接着強度の測定結果を表2に示す。

[0058]

【表2】

	積層体の構成	スパッタ	接着強度(N/cm)	
			常態	PCT後
実施例1	金属層 /熱可塑性ポリイミド 層 /非熱可塑性ポリイミ ドフィルム	イオンガン	1 3	5
比較例1	金属層 /熱可塑性ポリイミド 層 /非熱可塑性ポリイミ ドフィルム	酸素プラズマ	8	0. 2
比較例 2	金属層 /熱可塑性ポリイミド 層 /非熱可塑性ポリイミ ドフィルム	アルゴン プラズマ	6	0. 2
比較例 3	金属層 /非熱可塑性ポリイミ ドフィルム	イオンガ ン	金属層が剥れ測定で きない	

[0059]

【発明の効果】

この様に、イオンガン処理は、PCT後の接着強度の向上に大変有効であることが明らかである。すなわち、ポリイミドフィルム層を熱可塑性ポリイミド層と非熱可塑性ポリイミドフィルムの積層構造とし、該積層ポリイミドフィルムの熱可塑性ポリイミド層表面をイオンガン処理した後金属層を形成することで、耐デスミア液性及び接着強度の耐プレッシャークッカー性を併せ持つ積層体を製造しう

33/E

る。



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 非熱可塑性ポリイミド層の少なくとも一方の面に熱可塑性ポリイミド層を形成し、熱可塑性ポリイミド層上に金属層を形成した積層体において、通常のプラズマ処理などでは金属層と熱可塑性ポリイミド層の間の密着力が低く、特にプレッシャークッカーテストを行うと密着力が大幅に低下する。

【解決手段】 少なくとも、熱可塑性ポリイミド樹脂層とその表面に金属層を設けた積層体の製造方法であって、該熱可塑性ポリイミド樹脂層表面にイオンガンによる表面処理を施した後、該イオンガン処理面に金属層を形成することを特徴とする積層体の製造方法によって上記課題を解決しうる。

【選択図】 なし



特願2003-023399

出願人履歴情報

識別番号

[000000941]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月27日 新規登録

住 所 氏 名

大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号

鐘淵化学工業株式会社